@Int.Cl.*

世紀記録

厅内整理番号

四公開 昭和63年(1988) 3月2日

G 06 F H 03 K 7/00 17/00 19/00

E-7313-5B Z-7190-5J

-8326--5 J 7328 - 51

未請求 発朗の数 1 (全4 頁)

②発明の名称

電子装置

御特 昭61-193219 額

❷出 願 昭61(1986)8月19日

@発 眀 者 井 Ш 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器底業株式会社内

松下電器產業株式会社

19/177

大阪府門真市大字門真1006番地

四代 建 升理士 中尾 斂男

外1名

1、発明の名称

女子经皮

2、特許請求の郵照

複数の論理返定と、これらの論理装蔵間の接続 関係を規定する記憶素子とを備え、これらの記憶 弟子の内容を外部から春換える苺換デ収を呉嫁し たことを特徴とする電子装置。

3、発明の詳級な説明

産業上の利用分野

「本発明は、各種の論理機能を実現するために、 必要に応じて内部の配級を目由に組換えることが できる電子装置に関するものである。

従来の技術

一般に、LSIを開発する途中の段階において、 美神間の母能投証を行うための試作回路基板が作 られることが多い。しかし、通常、LSIは黛根 坦思が大きく、内蔵する論理回路の量も多いため、 それと帯価な回路透板を創作する作薬には多大の 特間と翌用とマンパワーを必要とする。 試作回路

冬妊は多くの場合、小説槙な技革倫理設定、すな わちSSIまたはMSIを多数組合せて実現され る。このようにして構成された凹路器板はおうお うにして巫板図板や巫仏牧教が大きくなる傾向に ある上、凹路の修正が困難である。

このようなSSI、MSIの問題点を捕うもの としてPROM(アログラマアル・リード・オン リ・メモリ) モたはPLA (プログラマアル・ロ ジック・アレイ)等のフェーズ型論理監置が用い られていた。これは論理装置の製造後、使用者の 要求する論理機能に必じ、論理装蔵に内蔵された フェーズのうち、特定のもののみを外部から溶断 し、目的の論理回路を得るものである。

PROMあるいはPLA等のフェーズ迎設理芸 道を用いることによって試作回路交版の差板面積 を小さくすることがてきるようになった。

第3回にPROM,PLA.SSIおよびMSI 学を用いた従来の試作回路再板の回路の一例を示 53~右よびM5~等の決理装置であり、これら

--特別昭63-49831(2)

の過度差面の間に特定のが決定をされている。 このは理監査間の特定の核核な、法作面容益罹止 では特定の配線という形で実現され、所望の治理 独能が移られるものとなる。

発明が解決しようとする問題点

しかしながら上記のような構成では、PROM.
PLA、SSIおよびMSI等の演型接資間の投 被関係を特定の配線によって実現するので、ます ワイアーラッピング、中田付け、配級のアリント 等の民線実現の作業が必要となる。これらの作業 の多くの節分は人手で行われるために、多くの時 同を必要とする上に、繰りの混入が延けられない。 また、一旦定線が行われてしまうと、論理の大幅 な変更が関端であるという欠点もあった。

本条明は上記問題点に描み、各種の指理機能を実現するために、必要に応じて内部の配縁を自由に組換えることができる電子装置を提供するものである。

問題点を貯汰するための子食

上記問題点を解決するために本発明の電子装置

成例を示す。阿四において18~1~12 2~20 は接続関係を記憶する配値索子を備えた接点である。同図の配線交換装置は四方向に各2本づつ計 8本の配級の交換を行うことができる。ここで接 続関係を記憶する記憶帯子の記憶内容を審換える ことにより、任窓の監線交換を行うことができる。

来3回回に配線交換装置の扱点の構成例を示す。 同図において、11a、11bは投統関係も紹復 するフリップ・フロップ、12a、12bはフリップ・フロップ 11a、11bの出力値によって 開閉するゲートである。フリップ・フロップ 11a の出力は治理、0°であり、このとき、ゲート 12aは閉じた状態であるので接続関係は成立し ていない。この状態も第3回回の交点1aのよう に単に0甲をつけて表わすことにする。

一方、フリップ・フロップ 1 1 b の出力は絵理 * 1 * であり、このとさ、ゲート 1 2 b は閉いた 状態であるので接続関係が成立している。この状態を第 3 図 N の交流 1 b のように O 印もつけて 表 わすことにする。

本発明は上記した視応によって、電子装置に内 配された記収電子の記伐内容を外部から否成える ことにより、容易に各種の論理機能を実現するこ とができることとなる。

宝牌领

以下本庭頃の一致庭例の世子語面について図面を参照しながら説明する。第1図ないし第4図において同一符号は同一または相当部分であることを示す。第1図は本発明の一美味例における女子な世を示したものである。第1図において、1は登級交換設置、2はあらかじめ付設された配縁である。本金子護道になるらかじめ、PLA.

PROM. MS【等の論理装定を設定するための ソケットが配置されており、これらソケット間を 経技に配線が付設されている。そして配線の交叉 箇所には配線交換装置が配置されていて、任志に 関級の交換ができる。第2図に配級交換装置の修

次に、上記第3回の回路モ用いて、実際に配線 交換を表現したものを第4回回に示す。第4回回 では各交点の接続関係を記憶するフリップ・フロ ップのみを放出して一つのシフト・レジスタ15 にまとめている。このシフト・レジスタ15の各 ピットの出力は、番号の対応する交点へ接続され ており、それぞれ第3回で示す回路を構成してい

シフト・レジスタ18に入力するビット・パタ ーンを変えれば、他の配線接続を実現することが できる。また、シブト出力協争14に、シフト・ レジスタ15に審込んだ内容を読出す場合や、他 の記録交換設門のショト・レジスタとの投始のたった。

発明の効果

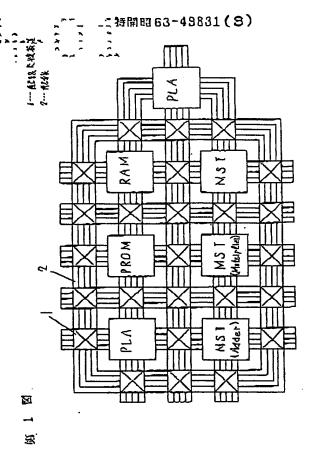
以上のように本発明は、孤数の論理装置と、これらの論理装置間の接続関係を規定する記憶差子とを加えることにより、内蔵された記憶素子の内容を書換えるだけで各種の論理機能を実現することができる。

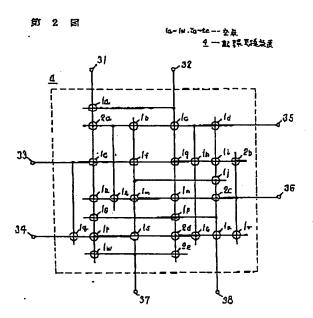
4 - 国面の簡単な説明

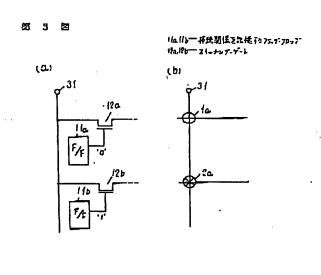
第1回は太美明の一支統例における電子装置の 構成図、第2回、第4回は第1回の民級交換短速 の権症図、第3回は第2回の接点の回路図、第3 団は従来の電子装置の凹路図である。

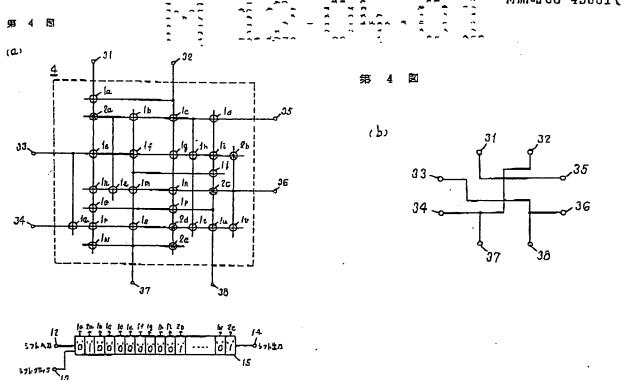
1. 4 ……配級交換袋店、2. 31~38 …… 区場、12~1 w. 2 a ~ 2 e ······· 交点、112. 11b ······· フリップ・フロップ、122. 12b ·····ゲート。

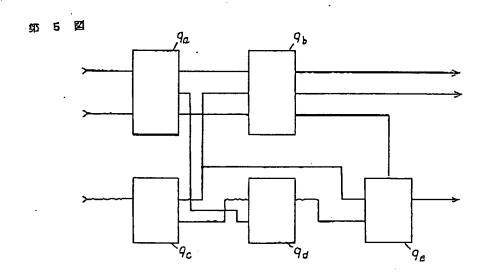
代理人の氏名 弁理士 中尾敏男 ほか1名











Patent Laid-Open Number: 63-49831/1988 Laid-Open Date: March 2, 1988 Application Number: 61-193219/1986 Application Date: August 19, 1986 IPC's: G 06 F 7/00

H 03 K 17/00, 19/00, 19/177

Request for Examination: Not made

Inventor: S. Igawa

Applicant: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Title of the Invention: ELECTRONIC DEVICE

Specification
1. Title of the Invention
ELECTRONIC DEVICE
2. Claim

An electronic device characterized by comprising a plurality of logical units, and storage elements specifying relations of connections among the logical units, the electronic device being provided with rewriting means for rewriting contents of the storage elements from outside.

3. Detailed Description of the Invention Industrial Field of Application

The present invention relates to an electronic device which can freely change a combination of internal wiring as necessary from outside the device for realization of various kinds of logical functions. Prior Art

In general, in the course of a step of developing an LSI, an experimental circuit board is often provided for carrying out a real time examination of functions of the LSI. The LSI, however, usually has a large scale of integration with a large number of built-in logic circuits. This therefore requires much time, expense and labor in work of making the experimental circuit board equivalent to the LSI. In many cases, the experimental circuit board is brought into realization by combining a large number of small scale logical units, namely SSIs or MSIs. Thus constituted circuit board tends to have an increased board area and increased number of the boards together with difficulty in carrying out correction of the circuit.

In order to compensate for such disadvantages in combining the SSI or MSI, a phase type logical unit such as a PROM (programmable read only memory) or a

PLA (programmable logic array) was used. In such a logical unit, after being produced, according to logical functions a user requires, specified phases of those contained in the logical unit are cut out by being fused from outside to be obtained as desired logic circuits.

Use of the phase type logical units such as PROMs or and PLAs allowed the area of the experimental circuit board to be reduced.

An example of a circuit of a conventional experimental circuit board, in which PROMs, PLAs, SSIs, MSIs, etc. are used, is shown in FIG. 5. In the figure, numerals and characters 9a to 9e denote logical units such as PROMs, PLAs, SSIs and MSIs with specified connections provided among the logical units. The specified connections among the logical units are realized in a form of a specified wiring on the experimental circuit board to provide desired logical functions.

Problems to be Solved by the Invention
In the above constitution, however, the
specified wiring realizing relations of connections
among the logical units such as PROMs, PLAs, SSIs and
MSIs first requires work of realizing the wiring such
as wire wrapping, soldering and wire printing. Most
part of the work is carried out by workers to require
much time and be accompanied with unavoidable errors.
Moreover, there is a drawback of making it difficult
to make a substantial change in logic after the wiring
has been once completed.

In view of foregoing, it is an object of the present invention to provide an electronic device which can freely change a combination of internal wiring as necessary for realization of various kinds of logical functions.

Means for Solving the Problems

In order to solve the above problems, an electronic device according to the present invention comprises a plurality of logical units, and storage elements specifying relations of connections among the logical units.

Function

With the above constitution, the present invention allows various kinds of logical functions to be easily brought into realization by rewriting from outside contents stored in the storage elements contained in the electronic device.
Example

An example of an electronic device according to the present invention will be explained in the following with reference to the drawings. to FIG. 4, the same reference numerals and characters denote the same or corresponding parts. FIGURE 1 shows an electronic device in an example of the present invention. In FIG. 1, numeral 1 denotes a wiring-changing unit and numeral 2 denotes wiring provided beforehand. In the electronic device, there are provided sockets beforehand for setting logical units such as PLAs, PROMs and MSIs. Among the sockets the wiring are provided crosswise. At an intersection of the wiring, there is provided a wiring-changing unit to allow the wiring to be arbitrarily changed. In FIGURE 2, there is shown an example of a configuration of the wiring-changing unit. figure, numerals and characters 1a to 1w and 2a to 2e denote connection points provided with storage elements for storing relations of connections. wiring-changing unit shown in the figure, wiring of two lines can be changed in each of the four directions, eight lines in total. Here, by rewriting contents of the storing elements for storing the relations of connections, the wiring can be changed arbitrarily.

In (a) of FIG. 3, there is shown an example of a configuration including some connection points in the wiring-changing unit. In the figure, each of numerals and characters 11a and 11b denotes a flip-flop for storing a relation of connection, and each of numerals 12a and 12b denotes a gate that opens and closes depending on an output value of each of the flip-flops 11a and 11b. The output of the flip-flop 11a is a logic "O" for which the gate 12a is in being closed not to hold a relation of being connected. The condition is to be exhibited simply with a mark of "O" as shown at an intersection 1a in (b) of FIG. 3.

While, an output of the flip-flop 11b is a logic "1" for which the gate 12b is in being opened to hold a relation of being connected. The condition is to be exhibited simply with a mark of "8" as shown at an intersection 1b in (b) of FIG. 3.

Next, in (a) of FIG. 4, there is shown the

wiring-changing unit in which the wiring change is actually brought into realization by using the circuits shown in FIG. 3. In (a) of FIG. 4, a shift register 15 is only constituted of flip-flops each picked up for storing a relation of connection at each The outputs of bits of the of the intersections. shift register 15 are connected to intersections with numbers corresponding to those of bits, respectively, to constitute the circuit shown in FIG. 3.

To the shift register 15, a bit pattern as shown in (a) of FIG. 4 is inputted with a shift input terminal 12 and a shift clock terminal 13 being used. Then, the shift register 15 provides relations of being connected only for the intersections 2a to 2e corresponding to respective bits outputting logic "1" without providing the relation of being connected for each of the intersections la to lw. Thus, for the bit pattern as shown in (a) of FIG. 4, the wiring in the unit becomes equivalent to that shown in (b) of FIG.

By changing a bit pattern being inputted to the shift register 15, another wiring connection can be brought into realization. A shift output terminal 14 is used for reading out contents written in the shift register 15 or for connecting it with a shift register of another wiring-changing unit. Effects of the Invention

As is described above, the electronic device according to the present invention comprises a plurality of logical units, and storage elements specifying relations of connections among the logical units, by which various kinds of logical functions can be brought into realization only by rewriting contents stored in the storage elements contained in the electronic device.

4. Brief Description of the Drawings

FIGURE 1 is a diagram showing a configuration of an electronic device in an example according to the present invention; FIGURE 2 and FIGURE 4 are diagrams showing configurations of a wiring-changing unit shown in FIGURE 1; FIGURE 3 is a circuit diagram of a connection point shown in FIGURE 2; and FIGURE 5 is a circuit diagram of a conventional electronic device. 2. 31 to 38 ... 1, 4 ... wiring-changing unit, wiring, la to 1w, 2a to 2e ... intersections, 11a, 11b ...

flip-flop, 12a, 12b ... gate. FIG. 1 1 ... wiring-changing unit 2 ... wiring FIG. 2 la to lw, 2a to 2e ... intersections 4 ... wiring-changing unit FIG. 3 11a, 11b ... flip-flop for storing a relation of connection 12a, 12b ... switching gate FIG. 4 (a) 12 shift input 13 shift clock shift output

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.